## МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра материаловедения, технологии и управления качеством

# УПРАВЛЕНИЕ СВОЙСТВАМИ ТОНКИХ ПЛЕНОК ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИМПУЛЬСНЫМ РЕАКТИВНЫМ МАГНЕТРОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

## АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студента 4 курса 4091 группы направления 22.03.01 «Материаловедения и технологии материалов», профиль «Нанотехнологии, диагностика и синтез современных материалов» института физики

Осипова Данилы Ильича

Научный руководитель,

доцент, к.ф.-м.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

Зав. кафедрой, д.ф.-м.н., профессор

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

подпись, дата

А.А. Сердобинцев

инициалы, фамилия

С.Б. Вениг

инициалы, фамилия

Саратов 2024

**Введение.** В наше время большой интерес в исследованиях и разработке новой аппаратуры представляют пленки оксидов металлов и многослойные плёночные структуры с толщиной порядка нанометров. Их широко применяют в различных областях науки и техники благодаря сочетанию многих полезных свойств и низкой стоимости [1, 2].

Такие структуры могут находить применение при создании новых биоматериалов, фотокаталитических покрытий, самоочищающихся поверхностей, фоточувствительных элементов, газовых сенсоров и т. д. [3-5].

Тонкие пленки чаще всего получают методами испарения, химического и ионного осаждения. Наиболее перспективным и удобным является метод магнетронного распыления. Ранее было показано, что с помощью импульсного режима можно получить прослойки металла [6, 7].

Актуальность данной работы заключается в поиске новых путей управления оптическими свойствами материалов.

Целью выпускной квалификационной работы являлось изучение влияния длительности импульса магнетронной распылительной системы на свойства тонких плёнок металлов и их оксидов.

Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи:

1) подготовить подложки;

2) нанести несколько серий покрытий с помощью магнетронной распылительной системы (далее – MPC);

3) определить химический состав и толщину образцов;

4) изучить образцы с помощью термографии;

5) изучить спектральные характеристики образцов в видимом диапазоне;

6) проанализировать полученные результаты.

Выпускная квалификационная работа занимает 44 страницы, имеет 39 рисунков и 5 таблиц.

Обзор составлен по 25 информационным источникам.

2

Во введении рассматривается актуальность работы, устанавливается цель и выдвигаются задачи для достижения поставленной цели.

Первый раздел представляет собой теоретическую часть.

Во втором разделе работы содержится практическая часть с анализом полученных результатов.

### Основное содержание работы

Для проведения ряда экспериментов в качестве подложек использовалось предметное стекло 25 на 25 мм и пластинки кремния (Si <111>), на которых формировались тонкопленочные покрытия с помощью магнетронной распылительной системы Robvac VSM300 (рисунок 1).



Рисунок 1 – Общий вид установки Robvac VSM300

Было получено 4 серии образцов. Первые 4 образца были получены в атмосфере аргона для подбора оптимального режима работы.

Следующие образцы были получены при разных концентрациях рабочей газовой смеси, в которой использовались аргон и кислород, а также были разными материалы мишени – хром и титан.

Далее у полученных образцов исследовалось изменение атомного состава и толщины с помощью сканирующего электронного микроскопа с приставкой энергодисперсионного анализа. Результаты представлены на рисунках 2-7.



Рисунок 2 – Изменение атомного состава при изменении длительности импульса серии 1174-1177 (Cr 0/20)



Рисунок 3 – Изменение атомного состава при изменении длительности импульса серии 1180-1184 (CrO<sub>x</sub> 20/10)



Рисунок 4 – Изменение атомного состава при изменении длительности импульса серии 1216-1220 (TiO<sub>x</sub> 15/15)



Рисунок 5 – Изменение толщины пленки при изменении длительности импульса серии 1174-1177 (Cr 0/20)



Рисунок 6 – Изменение толщины пленки при изменении длительности импульса серии 1180-1184 (CrO<sub>x</sub> 20/10)



Рисунок 7 – Изменение толщины пленки при изменении длительности импульса серии 1187-1191 (CrO<sub>x</sub> 15/15)

А также была рассчитана скорость напыления поверхностного слоя при различной длительности импульса (рисунок 8).



Рисунок 8 – Изменение скорости напыления пленки при изменении длительности импульса серии 1174-1177 (Cr 0/20)

Также исследовались спектральные характеристики образцов в видимом диапазоне, а именно изменение коэффициента пропускания и коэффициента отражения при уменьшении длительности импульса (рисунок 9-14).



Рисунок 9 – Коэффициент пропускания серии 1180-1184 (CrO<sub>x</sub> 20/10)



Рисунок 10 – Коэффициент пропускания серии 1187-1191 (CrO<sub>x</sub> 15/15)



Рисунок 11 – Коэффициент пропускания серии 1216-1220 (TiO<sub>x</sub> 15/15)



Рисунок 12 – Коэффициент отражения серии 1180-1184 (CrO<sub>x</sub> 20/10)



Рисунок 13 – Коэффициент отражения серии 1187-1191 (CrO<sub>x</sub> 15/15)



Рисунок 14 – Коэффициент отражения серии 1216-1220 (TiO<sub>x</sub> 15/15)

Заключение. В рамках выполнения выпускной квалификационной работы была получена лабораторная партия образцов с напыленными пленками металлов и оксидов металлов с различными оптическими характеристиками лишь за счет изменения длительности импульса.

В ходе исследований было обнаружено, что при уменьшении длительности импульса:

- увеличивается толщина пленок, полученных как в инертной, так и в реакционной среде, так как увеличивается скорость напыления;

- увеличивается содержания металла в пленках оксидов металлов;

- уменьшается коэффициент пропускания и увеличивается коэффициент отражения в видимом диапазоне у пленок оксидов металлов за счет увеличения толщины пленки и повышения содержания неокисленного металла.

В конечном итоге поставленные задачи были выполнены в полном объеме и цель достигнута.

#### Список использованных источников

1 Раскатова, О. О. Оптические свойства металлов и их оксидов, на примере Со / О. О. Раскатова, Е. С. Каназакова, А. Н. Юрасов // Инновационные технологии в электронике и приборостроении. – 2020. – Т. 1. – С. 87-92.

2 Габриельс, К. С. Электрические и оптические свойства тонких пленок оксида кобальта, полученных методом ионно-лучевого распыления / К. С. Габриельс [и др.] // Журнал технической физики. – 2022. – Т. 92, № 6. – С. 892-898.

3 Lee, W. G. Preparation and properties of amorphous  $TiO_2$  thin films by plasma enhanced chemical vapor deposition / W. G. Lee [et al.] // Thin Solid Films. – 1994. –Vol. 237. – P. 105-111.

4 Yeung, K. S. A simple chemical vapour deposition method for depositing thin TiO<sub>2</sub> films / K. S. Yeung, Y. W. Lam // Thin Solid Films. – 1993. – Vol. 109. – P. 169-178.

5 Алмаев, А. В. Синтез и газовая чувствительность тонких пленок оксида хрома / А. В. Алмаев [и др.] // Письма в журнал технической физики. – 2020. – Т. 46, № 20. – С. 35-37.

6 Алмазбеков, К. А. Перестраиваемые оптические фильтры на тонких пленках / К. А. Алмазбеков, А. Г. Козырев // Аллея науки. – 2018. – Т. 4, № 6. – С. 592-596.

7 Сердобинцев, А. А. Импульсное напыление в низкотемпературной плазме тонких пленок с наноразмерной периодичностью свойств / А. А. Сердобинцев [и др.] // Физика и техника полупроводников. – 2009. – Т. 43, № 6. – С. 859-862.

10